特開平7-216225

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出顧公開番号

特開平7-216225

(43)公開日 平成7年(1995)8月15日

(51) Int.Cl. 6

識別記号

FΙ

技術表示箇所

C08L 79/08 C08K 3/08 LRB

審査請求 未請求 請求項の数22 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特膜平6-7589

(71) 出願人 000003159

東レ株式会社

(22)出願日

平成6年(1994)1月27日

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(72)発明者 丹羽 勝弘

滋賀県大津市関山1丁目1番1号 東レ株

式会社滋賀事業場内

(72)発明者 三浦 康男

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株

式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】 ポリイミド前駆体系組成物、ポリイミド膜およびそれらを用いた積層体の製造方法

(57) 【要約】

【構成】ポリイミド前駅体またはポリイミドに、金属粉末をポリマの重量に対し0.01~100%混合させたことを特徴とするポリイミド前駅体組成物またはポリイミド組成物。

【効果】本発明によると、あらかじめポリイミド膜がパラジウム粉末を含有するので、上記工程が不要となり、メッキ効率が非常に優れたものとなる。また、従来の方法によるよりも、メッキ後の金属とポリイミドとの接着性も優れたものとなる。

特開平7-216225

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリイミド前駆体系ポリマと、該ポリイミド前駆体系ポリマに対しの、01~100重量%の金属粉末を含有することを特徴とするホリイミト前駆体系組成物。

【請求項2】金属粉末が貴金属粉末であることを特徴と する請求項1記載のポリイミト前駆体系組成物。

【請求項3】貴金属がパラジウム、銀または金であることを特徴とする請求項2記載のポリイミト前駆体系組成物。

【請求項4】金属粉末の平均粒径が10μm以下であることを特徴とする請求項1記載のホリイミト前駆体系組成物。

【請求項5】金属粉末の平均粒径が1 µ m以下であることを特徴とする請求項1記載のポリイミト前駆体系組成物。

【請求項6】ポリイミト前駆体系ポリマがホリアミック酸であることを特徴とする請求項1記載のホリイミド前駆体系組成物。

【請求項7】ポリイミト前駆体系ポリマか既閉環ポリイミトであることを特徴とする請求項1記載のポリイミド前駆体系組成物。

【請求項8】ポリイミト前駆体系ポリマが感光性を有することを特徴とする請求項1記載のポリイミト前駆体系組成物。

【請求項9】ポリイミド前駆体系ポリマが、原料として 少なくとも3、3 、4、4 ーへンゾフェノンテトラ カルボン酸に無水物と4、4 ージアミノシフェニルエ ーテルを反応させて得られるポリマを含有することを特 徴とする請求項1記載のポリイミト前駆体系組成物。

【請求項10】ポリイミト前駆体系ポリマが、原料として少なくとも3、3 、4、4 ーピフェニルテトラカルポン酸二無水物とパラフェニレンシアミンを反応させて得られるポリマを含有することを特徴とする請求項1記載のポリイミト前駆体系組成物。

【請求項11】ポリイミト系ホリマに、該ポリイミト系ホリマに対し0.01~100重量%の金属粉末が混合されていることを特徴とするポリイミト膜。

【請求項12】金属粉末が貴金属粉末であることを特徴 とする請求項11記載のホリイミト膜。

【請求項13】貴金属がハラジウム、銀または金であることを特徴とする請求項12記載のポリイミト膜。

【請求項14】金属粉末の平均粒径が10μm以下であることを特徴とする請求項11記載のホリイミド膜。

【請求項15】金属粉末の平均粒径が1μm以下である ことを特徴とする請求項11記載のホリイミド膜。

【請求項16】ボリイミト系ホリマが、原料として少なくとも3、3 、4、4 ーペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物と4、4 ージアミノジフェニルエーテルを反応させて得られるホリイミト系ボリマを含有する

ことを特徴とする請求項11記載のポリイミド膜。

【請求項17】ポリイミト系ポリマが、原料として少なくとも3、3^{*}、4、4^{*}ーピフェニルテトラカルボン酸に無水物とパラフェニレンジアミンを反応させて得ら

05 れるポリイミト系ホリマを含有することを特徴とする請求項11記載のポリイミト膜。

【請求項18】ポリイミド膜が基板上に形成されたものであるを特徴とする請求項11記載のポリイミド膜。

【請求項19】ポリイミト膜がフィルムであることを特10 徴とする請求項11記載のポリイミト膜。

【請求項20】ポリイミト膜上に金属を積層した積層体の製造方法において、請求項1~10のいずれかに記載のポリイミト前駆体系組成物を基板に塗布、プリベーク、キュアした後、無電解メッキ液に浸漬する工程を含

15 むことを特徴とする積層体の製造方法。

【請求項21】ポリイミド膜上に金属を積層した積層体の製造方法において、請求項11~19のいずれかに記載のポリイミド膜を無電解金属メッキ液に浸漬する工程を含むことを特徴とする積層体の製造方法。

20 【請求項22】金属が銅またはエッケルであることを特 徴とする請求項20または21記載の積層体の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

25 【産業上の利用分野】本発明は、ポリイミド膜上に金属メッキを施す場合に、簡素な処理工程でメッキができ、かつポリイミドと金属との高い接着性を発現可能なポリイミト前駆体系組成物、ホリイミド膜およびそれらを用いた積層体の製造方法に関するものである。

30 [0002]

【従来の技術】メッキの技術には大きく分けて2つある。一つは無電解メッキ方法、もう一つは電解メッキ方法である。このうち無電解メッキ方法は、絶縁体上にメッキをすることができるので、ポリマの塗膜やフィルム

35 などの上に金属をメッキする際にしばしば用いられる。 特に電子デバイス実装基板、フレキシブルプリント基板 分野において、ポリイミト上に銅メッキを施す際に有効 となる技術である。

【0003】ボリイミド上に金属を無電解メッキ方法で 40 メッキするには一般に次のような工程で行われる。

- (1) ポリイミド前駆体組成物を基板上に塗布する。
- (2) プリペークを行う。
- (3) キュアを行う。
- (4) コンディショニング溶液に該基板を浸漬する。
- 15 (5) 水冼を行う。
 - (6) プリディュビングを行う。
 - (7) キャピタライジングを行う。
 - (8) 水冼を行う。
 - (9) アクセレーティングを行う。
 - (10) 水洗を行う。

特開平7-216225

ボリイミド前駆体系組成物、ボリイミド膜およびそれらを用いた積層体の製造方法

(11) 無電解金属メッキ液に浸漬する。

[0004]

【発明が解决しようとする課題】しかしながら、従来の方法では、基板を無電解金属メッキ液に浸漬する前処理として、無電解金属メッキ液中で行われる金属の析出反応を促進するための触媒として用いられるパラジウムをボリイミド表面に一面に配置するために、前述のごとく(4)~(10)の各工程が必要となり、工程数が極めて長く繁雑であり、メッキ処理効率が悪いという問題があった。またメッキ後の金属とポリイミドとの接着性も低いという問題に遭遇した。

【0005】本発明は、かかる従来の諸欠点に鑑み創案されたもので、その目的とするところは、ボリイミト上に金属メッキを施す場合、簡素な処理工程でメッキができ、かつボリイミトと金属との高い接着性を発現可能なポリイミト前駆体系組成物、ボリイミト膜およびそれらを用いた積層体の製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解决するための手段】かかる本発明の目的は、 以下の構成を採ることにより達成される。

【0007】(1) ポリイミト前駆体系ポリマと、該ホリイミド前駆体系ポリマに対し0.01~100重量%の金属粉末を含有することを特徴とするホリイミト前駆体系組成物。

【0008】(2) ポリイミド系ポリマに、該ホリイミド系ポリマに対し0.01~100重量%の金属粉末が混合されていることを特徴とするポリイミド膜。

【0009】本発明のボリイミド前駆体系組成物について説明する。

【0010】本発明のポリイミト前駆体系組成物におけ

るボリイミト前駆体系ポリマとしては、ピロメリット酸 □無水物、3.3~.4.4~-ベンゾフェノンテトラ カルボン酸 (無水物、3、3、4、4 ーピフェニル テトラカルボン酸二無水物、1、2、5、6-ナフタレ ンテトラカルボン酸に無水物、シウロブタンテトラカル ホン酸二無水物などのテトラカルボン酸二無水物と、 **゙ージアミノシフェニルエーテル、3,3´ーシ** アミノジフェニルスルホン、4、4 ~ ージアミノジフェ ニルメタン、ビス(3-アミノプロピル)テトラメチル シシロキサン、 メタフェニレンジアミン、バラフェニレ ンシアミンなどのシアミンとを非プロトン性極性溶媒中 で反応させ得られるホリアミック酸、そのアルコールエ ステル、またはこれらがイミド化した既開環のポリイミ トを挙げることができる。これらの中で特に好ましいボ リイミト前駆体系ホリマは、原料として少なくとも3. 31、4、41~20プロエフンテトラカルホン酸に無 水物と4、4 ーシアミノジフェニルエーテルを反応さ せて得られるポリマ、および原料として少なくとも3、 3 、4、4 -ヒフェニルテトラカルホン酸二無水物 とパラフェニレンシアミンを反応させて得られるポリマ である。非プロトン性極性溶媒の好ましい例としては、 Nーメチルー2ーピロリドン、N、Nージメチルアセト アミト、N、Nージメチルホルムアミドなどが挙げられ るが、これらに限定されない。これらのポリイミト前駆 05 体系ホリマは、溶媒に溶解していてもよい。

【0011】感光性のポリイミド前駆体系ポリマとは、前記のようなポリイミト前駆体系ポリマに感光性基や感光性化合物を導入したものをいう。ポリイミド前駆体系ポリマを感光化するために使用される感光性化合物としては、アクリルエステル化合物、アクリルアミド化合物、ビスアジト、ビニル基を有するアミノ化合物などが例として挙げられる。感光性化合物の導入のしかたについては、特に限定されないが、ポリアミド酸と感光性化合物を混合する方法、ホリアミド酸を感光性のアルコー15 ルでエステル化する方法などが例として挙げられる。具体的な感光性のポリイミト前駆体系ポリマの組成としては、特公昭59-52823号公報に記載されているものを挙げることができる。

【0012】本発明のホリイミド前駆体系組成物における金属粉末には公知の全ての金属の粉末が含まれるが、 無電解メッキの触媒として用いられる金属が好ましく、 金、銀、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、白金などの貴金属を挙げることができる。これらの中で好ましいのはパラジウム、銀、金であ 25 り、特に好ましいのはパラジウムである。

【0.0.1.3】金属粉末の粒径については特に限定されないが、 $1.0 \, \mu$ m以下が好ましく、より好ましくは $1.\mu$ m以下である。さらに好ましくは、 $0...5 \, \mu$ m以下である。金属粉末の平均粒子径が小さいほど均一な金属メッ 30...キができるので好ましい。

【0014】本発明におけるポリイミト前駆体系組成物中の金属粉末の含有量としては、ポリイミド前駆体系ポリマに対し0.01~100重量%が好ましい。より好ましくは0.1~20重量%、さらに好ましくは、0.35 1~1重量%である。

【0015】ポリイミト前駆体系組成物中に金属粉末を混合する方法については特に限定されないが、ポリイミト前駆体系ポリマに金属粉末を攪拌や超音波振動なとにより混合してもよいし、ポリイミド前駆体系ポリマを合成する過程において金属粉末を添加分散してもよい。また金属塩をボリイミト前駆体系ポリマ中に混合させておき、混合後還元して金属粉末にしてもよい。

【0016】本発明のボリイミト膜について説明する。

【0017】本発明のホリイミド膜におけるボリイミド 45 系ポリマとは、イミト結合を有するポリマをいい、例え は前記のボリイミド前駆体系組成物におけるホリイミド 前駆体系ポリマをキュアすることにより、溶媒除去およ びイミト化をすることにより得られる。キュアとは熱処 理を意味し、単一温度で行ってもよいし、段階的にある 50 いは連続的に昇温しなから行ってもよい。キュア温度と

特開平7-216225

ボリイミド前駆体系組成物、ボリイミド膜および それらを用いた積層体の製造方法

しては特に限定されないが、80~460 ℃が好ましい。より好ましくは150~410 ℃である。

【0018】本発明のポリイミド膜における金属粉末には前記のポリイミド前駆体系組成物において用いられる金属粉末と同様のものが使用しうる。ホリイミト膜中の金属粉末の含有量としては、ポリイミト系ポリマに対し0.01~100重量%か好ましい。より好ましくは0.1~20重量%である。

【0019】 4発明におけるポリイミド膜とは、基板上に形成されたものあるいはそれ自体がフィルムとなっているものの両方を含む。

【0020】本発明のポリイミト膜を作製するには、例 えば、前記の本発明にかかるホリイミト前駆体系組成物 を基板に塗布、プリペーク、キュアすればよい。基板と しては、シリコンウエバ、アルミナ、ジルコニア、銅、 ニッケル、クロム、ボリイミド、ポリイミト前駆体被膜 などが挙げられる。基板への総布方法としては、スピン コーティング、ディップコーティング、スプレーコーテ ィングなどが挙げられるか、好ましくはスピンコーティ ングである。プリペークは、ある程度溶剤を除去する工 程であり、その温度としては50~150℃が好まし く、より好ましくは70~110℃である。プリペーク 後ににキュアすることにより、ポリイミト前駆体系ホリ マをイミト化する。キュアの温度としては200~50 0℃が好まして、より好ましては300~450℃であ る。プリペーク後キュア前に、塗膜の表面上に金属粉末 が露出しやすいように、ホリイミト前駆体の溶媒や溶媒 を含む溶液などに浸漬し、続いてリンスおよび。「または 乾燥させる操作を加えても良い。

【0021】ボリイミト膜のバターン形成を行う場合に は、通常プリペーク後キュア前に行う。ホリイミト前駆 体系組成物が感光性を有する場合、プリベーク後の塗膜 を紫外光などの照射により選択的に露光し、つづいて現 像を行い未露光部または露光部を除去する。現像は、感 光性ポリイミト前駆体系組成物の組成に応した現像液で 行えばよいか、通常、Nーメチルー2ーヒロリドン、 N. Nージメチルアセトアミド、N. Nージメチルホル ムアミトなどのホリイミト前駆体系組成物の溶媒として 一般に用いられているもの、あるいはこれらの溶媒とメ タノール、エタノールなどのポリイミト前駆体系組成物 の非溶媒との混合溶媒が用いられる。ポリイミド前駆体 系組成物が感光性を有しない場合、プリベーク後の塗膜 上にフォトレジストを塗布し、該フォトレジストを露 光、現像することによってパターン形成し、診パターン をマスクとして前記現像と同時にまたはその後にポリイ ミト塗膜のパターン形成を行う。

【0022】 4発明のホリイミト前駆体系組成物および ボリイミト膜は、ボリイミト膜上に金属を積層した積層 体の製造に用いられる。

【0023】 4発明のボリイミド前駆体組成物から前記

の方法によりポリイミト膜を作製し、あるいは別の方法 により本発明のポリイミト膜を作製し、該ポリイミド膜 を、積層したい金属のイナンを含有する無電解メッキ液 に浸漬して、ポリイミト膜上に該金属のメッキを形成す 05 ればよい。このとき積層される金属薄膜の膜厚は0.0 1~10ヵm程度である。

【0024】無電解金属メッキ液に含有される金属イオ ことしては、銅イオン、ニッケルイオン、コバルトイオ ン、クロムイオン、亜鉛イオン、スズイオンなどが挙げ 10 られるが、本発明のホリイミト前駆体系組成物およびポ リイミト膜は、該金属イオンが銅イオンまたはエッケル イオンの場合に特に有効である。無電解金属メッキ液中 に金属イオン以外に存在する物質としては、例えば硝酸 イオン、炭酸イオン、硫酸イオンなどの負のイオン、ホ 15 ルムアルデヒト、次亜リン酸ナトリウム、次亜硫酸ナト リウムなどの還元剤、酒石酸塩、クエン酸塩、ロッシェ ル塩、エチレンジアミンテトラ酢酸ニナトリウム、酢酸 ナトリウムなどの錯化剤などが挙げられる。無電解メッ キ液としては市販のものも好まして使用できる。無電解 メッキ液中の金属イオン濃度としては0.001~0. 3 mol L が好まして、より好ましてはり、 0.1~0.1 mol 化 である。処理時間としては1分~60分が好まし く、より好ましくは3~30分である。

【0025】無電解金属メッキ液に浸漬し引き上げた後 25 のポリイミト膜には金属薄膜が形成されているので、該 金属薄膜の表面の酸化を防止する処理を行うことが好ま しい。例えば、市販の酸化防止表面処理剤を用い、該金 属薄膜の表面に酸化防止被膜を形成することにより行う ことができる。

30 [0026]

【寒施例】

実施例1

4、4 - ジアミノジフェニルエーテル20.0gを200ccのN・メチルー2ーヒロリトンに溶解し、室温(約35-18で)で撹拌しながら、3、3 、4、4 - イングフェノンテトラカルホン酸ニ無水物32・2gを粉体で仕込み、室温で1時間撹拌し、更に55℃で2時間撹拌を続けた。この溶液に、シエチルアミノエチルメタケリレート37、4gおよびミヒラーブ・ケトン0.94gを85gのN・メチルー2 ビロリトンに溶解した溶液を添加、混合することにより、感光性ポリイミド前駆体の溶液を得た。

【0027】得られた感光性ポリイミト前駆体溶液10 点を取り、平均粒径が0.01μmのパラジウム粉末 0.07点をこの溶液の中に攪拌により分散した。つぎにこの組成物をスピナによりシリコンウェハーに塗布し、80℃で30分間プリペークを行った。膜厚は4μmであった。その後プリペーク膜上にマスクを置き100mJェcm²で露光後、N-メチルー2-ピロリトン、このようによります。

特開平7-216225

後、イソプロヒルアルコールでリンスを行った。この基 板を窒素中で350℃、30分間キュアしポリイミドバ ターンとした。

【0028】その後無電解銅メッキ液ELC-SP(上村工業製)に基板を60°、約30分間浸漬した。その後水洗し乾燥した。

【0029】その結果、ポリイミトパターン上に厚さ 0.3 mmの銅の薄膜が形成された。 "セロテープ" (ニチバン製)を用いて金属薄膜の剥離試験(セロテープ) がであった。またポリイミドパターンを得てから、銅の 薄膜を形成するまでの所用時間は、約30分と短時間であった。

【0030】比較例1

実施例1において、感光性ポリイミト前駆体溶液中にパラジウム粉末を分散せずにポリイミトパターンを形成し、無電解銅メッキ液に浸漬した。その結果、ポリイミトパターン上に銅の薄膜を形成することはできなかった。

【0031】比較例2

比較例1と全く同様にボリイミドバターンを形成した後、以下のような従来の方法で銅の薄膜を形成した。

【0032】コンディショニング溶液SKN-292 (上村工業製)に基板を3分間浸漬し、水洗を行った。 次にプリディッピング溶液SKN-194(上村工業 製)に3分間基板を浸漬し、キャヒタライジング溶液S KN-194、SKN-195混合(上村工業製)に1 (分間基板を浸漬し、水洗を行った。次にアクセレーティング溶液SKN-196(上村工業製)に5分間基板 を浸漬し、水洗を行った。続いて、無電解銅メッキ液E して一SP(上村工業製)に30分間浸漬し、その後水洗し乾燥した。

【0033】その結果、ボリイミドバターン上に厚さ 0.3μmの銅の薄膜が形成された。しかしながらセロテープ剥離試験の結果、部分的に銅がボリイミトから剥離した。またホリイミトバターンを得てから、銅の薄膜を形成するまでの所用時間は、約60分と長時間であった

【0034】実施例2

実施例1において、ポリイミド前駆体溶液を、ジエチルアミノエチルスタクリレートおよびミヒラーズ・ケトンをN-スチルー2-ピロリトンに溶解した溶液を添加、混合せずに合成し、非感光性のポリイミド前駆体の溶液を得た。

【0.0.3.5】得られたホリイミト前駆体溶液1.0.gを取り、平均粒径が0.0.5 μ mのハラジウム粉末0.0.5 gをこの溶液の中に攪拌により分散した。このホリイミト前駆体組成物をスピナによりシリコンウェハーに塗布し、8.0でで3.0分間プリペークを行った。膜厚は $4.\mu$ mであった。その後、、N-メチルー2ーピロリドン、キ

シレンおよび水の7:3:1の混合液中に10秒間浸漬した後、イソプロビルアルコールでリンス、乾燥した。この基板を窒素中で350℃、30分間キュアしポリイミドとした。

05 【0036】その後無電解銅メッキ液ELC-SP(上村工業製)に60℃、約30分間浸漬した。その後水洗し乾燥した。

【0.0.3.7】その結果、ポリイミド上に厚さ0.3.4mの銅の薄膜が形成された。セロテープ剥離試験の結果、

10 ポリイミドとの接着性は良好であった。またポリイミド パターンを得てから、銅の薄膜を形成するまでの所用時間は、約30分と短時間であった。

【0038】比較例3

実施例2 と全く同様に非感光性のボリイミト前駆体の溶 15 液をシリコンウェハーに塗布し、その後80℃で30分 間プリペークを行った。膜厚は4μmであった。この基 板を窒素中で350℃、30分間キュアしポリイミドと した。その後比較例2と同様にコンディショニング、水 洗、プリディッヒング、キャヒタライジング、水洗、ア

20 クセレーティング、水洗の各工程を経た後、無電解銅 ペッキ液に30分間浸漬し、その後水洗し乾燥した。

【0039】その結果、ポリイミドバターン上に厚さ 0.3μmの銅の薄膜が形成された。しかしながらセロ テープ剥離試験の結果、部分的に銅がポリイミドから剥

25 離した。またポリイミドバターンを得てから、銅の薄膜 を形成するまでの所用時間は、約60分と長時間であっ た

【0040】 実施例3

実施例1において4、4 ~ - シアミノジフェニルエーチ 30 ルと3、3 ~、4、4 ~ - ペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物の代わりに、3、3 ~、4、4 ~ - ヒフェニルテトラカルホン酸二無水物29、4gとハラフェニレンジアミン10、8gを用いてボリイミド前駆体を合成し、得られたホリイミド前駆体を用いて実施例1と同 様にポリイミトハターン上に厚さ0、3μmの銅の薄膜を形成した。セロテープ剥離試験の結果、ホリイミドとの接着性は良好であった。またホリイミトバターンを得てから、銅の薄膜を形成するまでの所用時間は、約30分と短時間であった。

40 【0041】 実施例4

実施例1と全く同様にポリイミトパターンを形成した後、無電解ニッケルメッキ液 "ニムデン" SX (上村工業製) に80年、約10分間浸漬した。その後水洗し乾燥した。その結果、ポリイミトパターン上に厚さ1μm のニッケル薄膜が形成された。セロテープ剥離試験の結果、ポリイミトとの接着性は良好であった。またポリイミトパターンを得てから、ニッケルの薄膜を形成するま

【0042】比較例4

50 実施例4において、感光性ポリイミド前駆体溶液中にパ

での所用時間は、約10分と短時間であった。

特開平7-216225

ラジウム粉末を分散せずにポリイミドバターンを形成し、無電解ニッケルメッキ液に浸漬した。その結果、ポリイミドバターン上にニッケルの薄膜を形成することはできなかった。

【0043】比較例4

比較例1と全く同様にポリイミドバターンを形成した後、以下のような従来の方法で銅の薄膜を形成した。【0044】コンディショニング溶液ACL-007(上村工業製)に基板を5分間浸漬し、水洗を行った。次にプリディッピング溶液SKN-194(上村工業製)に3分間基板を浸漬し、キャピタライジング溶液SKN-194、SKN-195混合(上村工業製)に10分間基板を浸漬し、水洗を行った。次にアクセレーティング溶液SKN-196(上村工業製)に5分間基板を浸漬し、水洗を行った。つづいて無電解ニッケルメッキ液 "ニムデン" SX(上村工業製)に80℃、10分間浸漬し、その後水洗し乾燥した。

【0.0.4.5】その結果、ボリイミドパターン上に厚さ1 μ mのエッケルの薄膜が形成された。しかしながらセロテープ剥離試験の結果、部分的に銅がボリイミドから剥離した。またポリイミドバターンを得てから、ニッケル

05 の薄膜を形成するまでの所用時間は、約40分と長時間であった。

[0046]

【発明の効果】従来は、ポリイミド膜の上に銅やニッケルのメッキを無電解メッキで行う場合、金属の析出反応を促進するための触媒として用いられるパラジウムをポリイミド表面に一面に配置するための工程が必要であったが、本発明によると、あらかじめポリイミド膜がパラジウム粉末を含有するので、上記工程が不要となり、メッキ効率が非常に優れたものとなる。また、従来の方法によるよりも、メッキ後の金属とポリイミドとの接着性も優れたものとなる。